小角X線散乱法による高温高圧水溶液の濃度ゆらぎ密度ゆらぎ

(千葉大院自然科学) ○森田 剛, 田中 良忠, 高橋 宜弘, 西川 恵子

【序】水は、地球上で最も一般的な溶媒である.しかし、特異な性質を多々示すことでも知られる. 超臨界状態を含む高温高圧下でも様々な特異性を持ち、分子分布の不均一性についても、超臨界水は 他の物質には見られない大きな値を示す.この分子分布の不均一さは、「ゆらぎ」により定量的に議 論され、ゆらぎ構造は超臨界流体を特徴付ける重要な概念である.我々は、超臨界状態の平均的構造 を議論するのではなく、ゆらいだ状態そのものを定量的に解析することが、超臨界流体の構造の理解 につながると着眼し、超臨界流体のゆらぎ構造の解析を系統的に行っている.このゆらぎ構造は、

「密度ゆらぎ」や「相関距離」、さら に溶液系での溶質分子の混合状態を示 す「濃度ゆらぎ」により定量的に表現 される.これらの知見を得るため、小 角X線散乱実験と熱力学測定を交えた 解析を行った.本研究では、水に"水 と油"の関係にある n-ヘプタンを混合 し、その超臨界状態について実験およ び解析を行い、世界に先駆けて、実験 的に超臨界状態での密度ゆらぎと濃度 ゆらぎを分離することに成功した. へ プタン-水系は、図1に示すような複雑 な相平衡を示し,1.2) 常温常圧下では相 分離するが、ある特定の状態下では均 一相を形成し、均一混合状態では他の 炭化水素系でも異常体積挙動が報告さ れるなど,3,4) ゆらぎ構造に関しても興 味が持たれている.

【実験】小角 X 線散乱測定は, 高エネ ルギー加速器研究機構の放射光共同利 用実験施設の BL-15A にて行った. 散 乱強度の補正(吸収やバックグラウン ド)には,精確な吸収係数が必要であ るが,本測定では小角散乱測定と同時 測定で吸収係数を決定するシステムを 構築し用いた. 温度測定には白金測温 抵抗体を用い,絶対温度で±0.02 K の 精度で補正した. 圧力測定には半導体



Fig. 1 *P*-*T* phase diagram for aqueous *n*-heptane solution. CP_1 and CP_2 represent the critical point of water and *n*-heptane, respectively.





sample holder for aqueous solutions..

型歪ゲージを用い, ± 0.006 %の精度で測定した. 測定点は, 図1に示される水の臨界温度・臨界圧力 (647 K, 22.1 MPa) の状態点で行った. 水溶液のモル分率は, ヘプタンのモル分率で 0.047 と 0.082 で行った. 各溶液の臨界点は図1に示す通りである.

部分モル体積と等温圧縮率を求めるため、X線をプローブとした密度測定装置を構築し各水溶液の 密度を測定した.X線波長はMo-Ka線 (0.7107 Å)で、モノクロメータには高配向性グラファイトを使 用した.X線管の条件は、管電圧と管電流それぞれ34kVと40mAであった。散乱実験および密度測定 には同一の高温高圧試料ホルダーを用い、耐食性に優れ熱膨張係数の小さいチタン製で、パッキング などの部品で流体に触れる部分はすべてチタン製で製作した。窓材には単結晶ダイヤモンドを用い、 金リングをパッキングとしてセル本体にセットした。図2に用いたチタン製の試料ホルダーを示す。

【結果と考察】図3に得られた小角X線散乱強度を示す.図3の右側にヘプタンのモル分率を示す. CO2は散乱体積の見積もりを行うための測定であり、水溶液と同一条件で行った.得られた散乱強度 から散乱角0°(*s*=0)における散乱強度*I*(0)_{exp}を外挿より求め、等温圧縮率から熱力学的に計算される *I*(0)_{abs}と比較することで絶対強度化した.本測定では、二酸化炭素を試料として絶対強度化を行った. 二酸化炭素は高精度な状態方程式が提案されており、本測定での標準試料として最適である.

水溶液での I(0)と、密度測定より求めた等温圧縮率と部分モル体積を組み合わせ、濃度ゆらぎ(Scc) と密度ゆらぎ(Snn)を算出した. その結果、Scc はモル分率 0.082 の水溶液で 0.8 となり、0.047 の水溶液で は 2.9~3.2 となった. これらの値は、室温付近のアルコール水溶液と比較すると、モル分率 0.082 の水 溶液はエタノール水溶液、同 0.047 では 1-プロパノール水溶液程度である.^{5.6} しかし、高温高圧のメタ

ノール水溶液(423 K, 7 MPa)での Scc は最大で 0.6 程度であり,高温高圧状態 の液体に比べ,超臨界へプ タン-水系は大きな濃度ゆら ぎを有した混合状態にある 系であると言える.濃度ゆ らぎの増大は,密度ゆらぎ の増加とともに顕著になっ ており,超臨界状態に特徴 的な溶媒分子そのものの大 きなゆらぎが,溶質の混合 状態にも影響していること が考えられる.



Fig. 3 SAXS intensities for supercritical aqueous heptane solutions at x = 0.047 and 0.082 mole fraction of *n* -heptane.

References

- 1) E. Brunner, J. Chem. Thermodynamics, 22, 335 (1990).
- 2) R.A. Heidemann and A.M. Khalil, AIChE J., 26, 769 (1980).
- 3) Y. Jin and S. Ikawa, J. Chem. Phys., 121, 2694 (2004).
- 4) S. Furutaka and S. Ikawa, Fluid Phase Equilib., 217, 181 (2004).
- 5) K. Nishikawa and T. Iijima, J. Phys. Chem., 97 10824 (1993).
- 6) H. Hayashi, K. Nishikawa and T. Iijima, J. Chem. Phys., 94, 8334 (1990).